@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-78098

၍Int, Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)4月3日

G 07 D 7/00

E 8111-3E

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

公発明の名称 紙葉類の検査装置

②特 願 平1-214040

②出 願 平1(1989)8月22日

@発明者 佐々木 賢司

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8 株式会社東芝生産技術

研究所内

创出 顋 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

四代 理 人 弁理士 則近 憲佑 外1名

明無事

1. 発明の名称

紅葉類の検査装置

2. 特許請求の範囲

(1)スポット光を被検査物表面に照射する第1の 投光機構と、この第1の投光機構の照射する光と 波長が異なる光を用いかつ第1の投光機構と同一 の光軸上を逆方向からスポット光を被検査物裏面 に照射する第2の投光機構と、上記第1の投光機 構により照射され披検査物表面より反射された反 射光のみを検出する第1の反射光検出機構と、上 記第1の投光機構により照射され被検査物を透過 した透過光のみを検出する第1の透過光検出機構 と、上記第2の投光機構により風射され被検査物 を透過した透過光のみを検出する第2の透過光検 出機機と、上記第2の投光機構により照射され被 检査物表面より反射された反射光のみを検出する 第2の反射光検出機構と、この第1および第2の 透過光検出機構の検出信号から波長の異なる二つ の光を分離する分離手段と、この分離手段により 分離された検出信号から第1および第2の光検出機構の検出信号をデータとして配値し该算する減算部と、上配第1および第2の投光機構・反射光および透過光検出機構と被検査物とを相対的に移動させる移動機構とを具備したことを特徴とする抵棄類の検査装置。

と、この分離手段により分離された第1および第2の投光機構から照射されたスポット光の透過光・反射光の検出信号をデータとして演算する演算部と、上記第1および第2の投光機構・光検機構を投検を物とを相対的に移動させる移動機構とを具備したことを特徴とする紙葉類の検査装置。3、発明の群細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明は、紙葉類の検査装置にかかり、特に 汚れ・窓書き等に影響されない安定した紙葉類の 検査装置に関する。

(従来の技術)

従来の紙葉類の検査は磁気インクの検出、瓶 葉類の厚さ・大きさの検出や、紙葉類の全体又は 一部の光学像を取り込み、この光学像を画像処理、 例えば色認識などを行うものがあった。また、紙 葉類に光を照射し、その反射光又は過過光、又は その両方を検出し、その周波数成分を検出し特断 するものがあった。 (発明が解決しようとする課題)

しかし、上述の破気インクによるを行うのは、ときているを行うが、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないのではないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは

これは通過光を用いるものは汚れ・密書き等に弱く、反射光を用いるものはすかし検査を行うことができないという問題があるためであった。このような問題を解決するために反射光と透過光の両方を検出する検査装置が考えられたが、すかし上に落書き等が書かれていた場合、少なからず誤検出してしまうという問題が生じていた。

本発明はこのようなすかしの汚れ、落沓き等

に影響されない安定した紙葉類の検査装置を提供する。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段)

スポット光を被検査物表面に照射する第1の 投光機構と、この第1の投光機構の照射する光と 波長が異なる光を用いかつ第1の投光機構と同一 の光軸上を逆方向からスポット光を被検査物裏面 に照射する第2の投光機構と、上記第1の投光機 機により服射され被検査物表面より反射された反 射光のみを検出する第1の反射光検出機構と、上 記第1の投光機構により照射され被検査物を透過 した透過光のみを検出する第1の透過光検出機構 と、上記第2の投光機構により照射され被検査物 を透過した透過光のみを検出する第2の透過光検 出機構と、上配第2の投光機構により照射され被 検査物表面より反射された反射光のみを検出する 第2の反射光検山機構と、この第1および第2の 透過光検由機構の検出信号から波長の異なる二つ 、の光を分離する分離手段と、この分離手段により 分離された検出信号から第1 および第2 の光検出機構の検出信号をデータとして記憶し演算する演算部と、上記第1 および第2 の投光機構・反射光および透過光検出機構と被検査物とを相対的に移動させる移動機構とを具備した紙箔類の検査装置である。

(作用)

上述のように紙養類の検査装置を構成すると、低悪類のすかしなどに対する表展両面の同一箇所における反射光・透過光を検出できる。従来一方からのみ反射光・透過光を検出していた場合、検出が困難であった落沓きなどを認識でき、良否判定などの誤認識を低減できるものである

このハーフミラー (6)、(1) によって反射された透出とび反射光は、ハーフミラー (8)、(9) によって透過する光と反射する光に分離される。このハーフミラー (8)、(9) を過過された光配での光電変換素子 (10)、(11) が配置の受光でででいる。また、この光電変換素子 (10)、(11) が配置の光をといる。また、この光電変換素子 (10)、(11) が配置されている。一方には波長 500mm 以下の配置されている。一方に投けられている。また、これらの光を変換素子 (12)、(16) が配置されている。とり、ルーフミラー (8)、(9) に反射した光をおり、ルーフミラー (8)、(9) に反射した光をとり、 たてを換素子 (12)、(16) が設備する干渉 クールの 大電変換素子 (12)、(16) が出ている。また、これらの光を変換素子 (13)、(17) が光電変換素子 (12)、(16) の 人間の光を受信可能に対けられている。また、これらの光を変換素子 (10)、(11)、(12)、(16) の 人間に受けられている。

上述の抵棄類の検査装置の第1の実施例の作用を説明する。

被検査体(x) が搬送機構(3) によって検査位置 A に搬送されてくる。そして、レーザ発振器(1). (2) がレーザ光を照射し、集光光学系(4),(5) を (実 施 例)

本発明の第1の実施例を説明する。第1の投 光機構であるレーザ発振器(1)と、第2の投光機 材であるレーザ発援器(1)とが同一の光軸上に対 抗配置されている。このレーザ発展器(1) は波長 677 a の 赤 色 レ ー ザ 光 で あ り 、 レ ー ザ 発 極 器 (?) は波長543.50m の緑色レーザ光を使用している。 このレーザ発振器 (1), (2) の中間に位置する検査 位置Aに、抵策類である被検査体(3)を図示しな い供給口から搬送してくる搬送機構(3)が配置さ れている。また、レーザ発振器(1)から発したレ - ザ光を検査位置 A である被検査体(1) の表面上 に集光する集光光学系(1) が設けられている。 周 様に、レーザ発振器(1)から発したレーザ光を被 検査体(2) 裏而上の検査位置 A に 集 光 する 集 光 光 学系(5) が設けられている。また、レーザ発振器 (1),(1) より発した光を透過し、かつ被検査体(1) を反射及び透過してきた光を反射するハーフミラ - (6), (7) がレーザ発振器(1), (2) と集光光学系 (4)、(7) との間に配設されている。

介して被検査体(s) 表展両面から検査位置Aに集 光し照射される。

レーザ発展器 (1) より発援された波長 613 an のレーザ光は被検査体 (1) を透過して、集光光学系(5) を介してハーフミラー (7) に入射し、このハーフミラー (7) に反射され、ハーフミラー (9) に入射する。このハーフミラー (9) により透過する光と反射する光とに二分される。二分されたうち透過した光は波長 610 mm 以下の波長の光を遮断する円光される。一方、ハーフミラー (9) により反射された光は波長 600 mm 以上の波長の光を遮断する干渉フィルタ (17) により遮断される。

ここで、レーザ発振器(2) より発振された放長 543.5nm のレーザ光は被検査体(a) を反射し、前述のレーザ発展器(1) より発振された放長 533mm のレーザ光と同様にハーフミラー(9) に入射する。ハーフミラー(9) で二分された光は、今度は放長 533mm のレーザ光と逆に、透過した光は干渉フィルター(15)により遮断され、反射した光は干渉フ

、 ィルター (,17) を投下して光電変換素子 (16) に受光される。つまり、光電変換素子 (14) はレーザ発振器 (1) の発振したレーザ光の被検査体 (a) の透過光を受光し、光電変換素子 (18) はレーザ発振器 (1) の発振したレーザ光の被検査体 (a) の反射光を受光する。

これと同様な作用で、光電変換素子(10)はレーザ発振器(2) の発振したレーザ光の被検査体(1) の透過光を受光し、光電変換素子(12)はレーザ発振器(2) の発振したレーザ光の被検査体(1) の反射光を受光する。

さらに、搬送機構(3) は一定速度で搬送を行うので、被検査体(a) は検査位置 A を搬送方向に対して機切って移動することとなり、光電変換業子(10)、(11)、(12)、(16) の検出信号は被検査体(a)を一次元的に検査したこととなる。

これら光電変換素子 (10)、(11)、(12)、(16) の検出信号を受信した判定部 (18)では、この検出信号に基づいて被検査体 (a) の判定を行う。次にこの判定方法について述べる。第3図(a) は光電変換

集子 (14)の検出した透過光の光強度信号、第3図 (b) は光電変換業子 (11)の検出した反射光の光強度信号である(ここで 1 r は透過光光強度、 I a は反射光光強度、 T は時間を示す。)。この光強度信号の光強度分布をそれぞれ第4図 (4). (b) に示す。この光強度分布の特徴量を検査することで、被検査体 (i) の良否、正摄、異偽などの判定を行うことができる。

また、本発明は同一の光軸を持たせることにより、 検査精度を向上を計っている。

次に第2の実施例を説明する。

次に第2の実施例の紙葉類の検査装置の作用を説明する。

レーザ発振器 (1) から発振されたレーザ光はハーフミラー (6) を透過し、集光光学系 (4) により 検査位置 A に搬送機構 (3) によって搬送されてきた被検査体 (a) 変面に集光され照射される。 照射されたレーザ光は透過および反射し、透過したレーザ光は集光光学系 (5) を介してハーフミラー (7) に反射され、光電変換素子 (21) に受射され、光電変換素子 (21) に受光される。

反射光と、レーザ発振機 (i) より発振されたレーザ光の故検査体 (a) を透過した光とを受光する。

このように紙葉類の検査装置を構成することで、 第1の実施例の効果に加えて光電変換案子を表裏 それぞれ一つずつで構成することができ、装置の 小形化を可能とした。

[発明の効果]

上述のように紙葉類の検査装置を構成することで、同一の光帖上に対向配置し、検査ポイントにレーザ光の照射を行うことで、検査位置に対する特度良く検出できる。また、同一の光軸上に対

向配置することにより装置の小形化を計れる。さらに汚れ・落沓きなどに対する扱った料定を削減でき、特にすかし等を有する紙葉類の検査には、 優れた検山精度の向上が計れる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図および第2 図は本発明の実施例の構成 図、第3 図乃至第5 図は同じく判定の説明のため の説明図である。

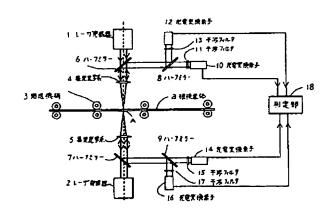
1,2 … レーザ発振器、3 … 散送機構、

1.5 … 集光学系、 6.7.8.9 … ハーフミラー、

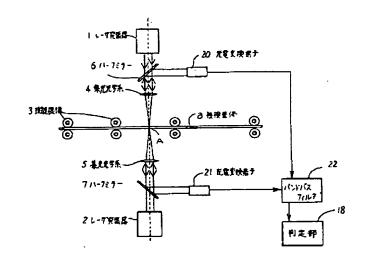
10.11,12,16 … 光電変換業子、

11, 15, 13, 11 … 干渉フィルタ、 【8… 判定部。

代理人并理士 則 近 惠 佑 局 松 山 允 之



第 【 ②



第 2 図

